

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 1 199 549 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 24.04.2002 Patentblatt 2002/17

(51) Int Cl.7: G01J 3/44

(21) Anmeldenummer: 00122822.0

(22) Anmeldetag: 20.10.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IË IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

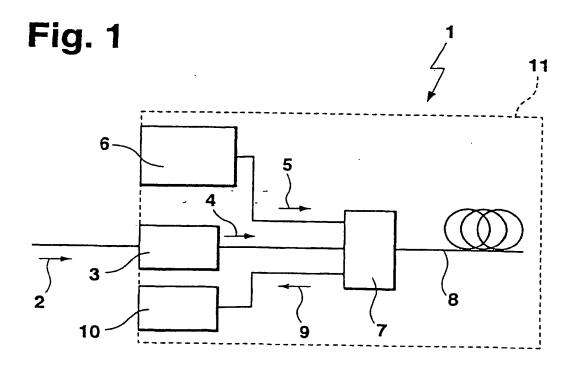
(71) Anmelder: Acterna Eningen GmbH 72800 Eningen (DE) (72) Erfinder: Löcklin, Eberhard, Dr.72766 Reutlingen (DE)

(74) Vertreter: KOHLER SCHMID + PARTNER
Patentanwälte
Ruppmannstrasse 27
70565 Stuttgart (DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zur hochauflösenden Spektroskopie unter Verwendung von Stimulierter Brillouin Streuung

(57) Um einen Spektralanteil aus einem optischen Signal (2) selektiv auszukoppeln, werden Anregungslicht (5) bestimmter Wellenlänge (λ_0), vorzugsweise ein Laserstrahl, und das optische Signal (2) in eine Lichtleitfaser (8) eingekoppelt, wobei das Anregungslicht (5) eine solch hohe Intensität aufweist, daß innerhalb der Lichtleitfaser (8) bei der Wellenlänge (λ_0) des Anregungslichts (5) das Anregungslicht (5) und das optische Signal (2) selektiv rückgestreut werden. Eine zugehöri-

ge Meßvorrichtung (1) umfaßt eine Lichtleitfaser (8), in die das Anregungslicht (5) bestimmter Wellenlänge (λ_0), vorzugsweise ein Laserstrahl, und das optische Signal (2) eingekoppelt werden, wobei das Anregungslicht (5) eine solch hohe Intensität aufweist, daß innerhalb der Lichtleitfaser (8) bei der Wellenlänge (λ_0) des Anregungslichts (5) das Anregungslicht (5) und das optische Signal (2) selektiv rückgestreut werden, und einen Detektor (10) für den rückgestreuten Lichtanteil (9).



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum selektiven Auskoppeln eines Spektralanteils aus einem optischen Signal sowie eine Vorrichtung zum Messen eines aus einem optischen Signal selektiv ausgekoppelten Spektralanteils:

1

[0002] Üblicherweise werden zum selektiven Auskoppeln eines Spektralanteils aus einem optischen Signal optische Filter oder optische Gitter verwendet, die nur eine bestimmte Wellenlänge oder nur einen bestimmten Wellenlängenbereich des optischen Signals durchlassen.

[0003] Demgegenüber ist es die Aufgabe der Erfindung, ein anderes Verfahren zum selektiven Auskoppeln eines Spektralanteils aus einem optischen Signal anzugeben sowie eine geeignete Vorrichtung zum Messen des ausgekoppelten Spektralanteils bereitzustellen.

[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gelöst, bei dem Anregungslicht bestimmter Wellenlänge, vorzugsweise ein Laserstrahl, und das optische Signal in eine Lichtleitfaser eingekoppelt werden, wobei das Anregungslicht eine solch hohe Intensität aufweist, daß innerhalb der Lichtleitfaser bei der Wellenlänge des Anregungslichts das Anregungslicht und das optische Signal selektiv rückgestreut werden.

[0005] Erfindungsgemäß verändert das der Lichtleitfaser zugeführte Anregungslicht hoher Energie die Fasereigenschaften so, daß die Lichtleitfaser in Rückstreurichtung als ein "wellenlängenselektives Element"
wirkt. Der mit der Erfindung erzielte Vorteil besteht im
selektiven Auskoppeln eines extrem schmalen Wellenlängenbereichs aus einem optischen Signal, wobei der
freie Spektralbereich nicht wie z.B. bei Fabry-Perot-Filtern beschränkt ist. Weitere Vorteile der Erfindung bestehen in einer Steigerung der Wellenlängenauflösung
gegenüber herkömmlichen Verfahren und in geringeren
polarisationsabhängigen Verlusten (PDL: engl. Polarization Dependent Loss) als bei Heterodynempfang.

[0006] In einer bevorzugten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der rückgestreute Lichtanteil im Frequenzbereich gemessen. Dazu kann z.B. das in die Lichtleitfaser einzukoppelnde optische Signal moduliert und der ausgekoppelte rückgestreute Lichtanteil mit einem frequenzselektiven Verstärker, vorzugswelse Lock-In-Verstärker gemessen werden.

[0007] In einer anderen bevorzugten Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der rückgestreute Lichtanteil im Zeitbereich gemessen. Dazu kann z.B. die Messung kurz nach Abschalten des Anregungslichts erfolgen.

[0008] Der rückgestreute Lichtanteil kann aus der Lichtleitfaser für eine Weiterverarbeitung, insbesondere für eine Messung, ausgekoppelt werden.

[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Messen eines aus einem optischen Signal selektiv ausgekoppelten Spektralanteils umfaßt eine Lichtleitfaser, in die das Anregungslicht bestimmter Wellenlänge, vorzugsweise ein Laserstrahl, und das optische Signal eingekoppelt werden, wobei das Anregungslicht eine solch hohe Intensität aufweist, daß innerhalb der Lichtleitfaser bei der Wellenlänge des Anregungslichts das Anregungslicht und das optische Signal selektiv rückgestreut werden, und einen Detektor für den rückgestreuten Lichtanteil.

[0010] Vorzugsweise ist mindestens ein optischer Koppler zum Auskoppeln des innerhalb der Lichtleitfaser rückgestreuten Lichtanteils und/oder zum Einspeisen des Anregungslichts in die Lichtleitfaser und/oder zum Einspeisen des optischen Signals in die Lichtleitfaser vorhanden. Falls es genügend schnelle optische Schalter gibt, könnte der Koppler durch einen Schalter ersetzt werden.

[0011] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Meßvorrichtung sind ein Modulator zum Modulieren des in die Lichtleitfaser einzuspeisenden optischen Signais und als Detektor ein frequenzselektiver Verstärker vorgesehen, der mit dem Modulator synchronisiert ist.

[0012] Bei einer anderen bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Meßvorrichtung ist eine gemeinsame Steuereinrichtung vorgesehen, die das Anregungslicht startet und beendet, wobei die Messung des auf den Detektor fallenden rückgestreuten Lichtanteils nach Abklingen des Anregungslichts erfolgt. Der Detektor wird entweder auch durch die gemeinsame Steuereinrichtung gestartet oder startet sich selbst, wenn die hohe Rückstreuleistung des Anregungslichts abgeklungen ist und nur noch das optische Spektrum rückgestreut wird.

[0013] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso können die vorstehend genannten und die noch weiter aufgeführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils einzeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen Verwendung finden. Die gezeigten und beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen, sondern haben vielmehr beispielhaften Charakter für die Schilderung der Erfindung. [0014] Es zeigt:

- Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Meßvorrichtung, bei der die Messung des ausgekoppelten rückgestreuten Lichtanteils im Frequenzbereich erfolgt;
- Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Meßvorrichtung, bei der die Messung des ausgekoppelten rückgestreuten Lichtantells im Zeitbereich erfolgt;
- 55 Fig. 3a ein Diagramm, das die Intensität von in die Lichtleitfaser einzuspeisendem optischem Signal und Anregungslicht in Abhängigkeit der Wellenlänge zeigt; und

Fig. 3b ein Diagramm, das die Leistung des in der Lichtleitfaser rückgestreuten Lichtanteils in Abhängigkeit der Wellenlänge zeigt.

[0015] Wird kohärente Strahlung mit hoher Intensität in eine Glasfaser eingekoppelt, so wird infolge der Stimulierten Brillouin Streuung (SBS) innerhalb der Glasfaser ein großer Anteil der Strahlung bei der Wellenlänge der Strahlung zurückgestreut, sofern die Strahlung eine für die SBS ausreichend hohe Intensität hat. Dieser Effekt tritt zeitverzögert mit einer Zeitkonstante von einigen Millisekunden auf, so daß auch nach Abschalten der kohärenten Strahlung noch eine spektral hoch selektive Rückstrahlung erfolgt. Die SBS wird genutzt, um aus einem optischen Signal einen Spektralanteil selektiv auszusondern, d.h. filtern, und zu messen. Auch unterhalb der Schwelle für SBS findet zwar auch eine Rückstreuung z.B. aufgrund von Rayleigh-Streuung statt, allerdings um mehrere Größenordnungen kleiner. [0016] In Fig. 1 ist eine erste Meßvorrichtung 1 zum selektiven Auskoppeln eines Spektralanteils aus einem optischen Signal 2 gezeigt, wobei die Messung des Spektralanteils im Frequenzbereich erfolgt. In der Meßvorrichtung 1 wird das optische Signal 2 mittels eines Modulators 3, z.B. eines Choppers, moduliert. Das modulierte optische Signal 4 und das Anregungslicht 5 eines Lasers 6 bestimmter Wellenlänge werden über einen optischen Koppler 7 in eine Lichtleitfaser 8, z.B. eine Glasfaser, eingespeist. Ein sich in der Lichtleitfaser 8 in Richtung zurück auf den optischen Koppler 7 ausbreitender Lichtanteil wird über den optischen Koppler 7 ausgekoppelt. Dieser ausgekoppelte Lichtanteil 9 wird einem als frequenzselektiven Verstärker ausgebildeten Detektor 10 zugeführt, der auf die Frequenz des Modulators 3 eingestellt ist. Das Gehäuse der Meßvorrichtung 1 ist mit 11 bezeichnet.

[0017] Wenn der Laser, mit dem das Anregungslicht 5 erzeugt wird, abstimmbar ist, kann nacheinander jede beliebige Wellenlänge und damit das gesamte Spektrum gemessen werden.

[0018] Fig. 2 zeigt eine zweite Meßvorrichtung 20 zum selektiven Auskoppeln eines Spektralanteils aus einem optischen Signal 2, wobei die Messung des Spektralanteils im Zeitbereich erfolgt. Das optische Signal 2 wird unmoduliert in die Lichtleitfaser 8 eingespelst. Die Messung des über den Koppler 7 ausgekoppelten rückgestreuten Lichtanteils 9 im Detektor 10 erfolgt zeitverzögert erst, wenn die hohe Rückstreuleistung des Anregungslichts 5 abgeklungen ist und nur noch das optische Signal 2 rückgestreut wird. Dabei ist diese Zeitverzögerung kleiner als die SBS-Zeitkonstante.

[0019] In Fig. 3a ist die Intensität I des optischen Signals 2 und des Anregungslichts 5 jeweils in Abhängigkeit der Wellenlänge λ aufgetragen. Das optische Signal 2 ist ein optisches Spektrum, das bei der Wellenlänge λ_0 des Anregungslichts 5 unterhalb der Intensitätsschwelle I_{SBS} für die SBS-Streuung liegt. Die Intensität

des Anregungslichts 5 ist größer als diese Intensitätsschwelle I_SBS. Das Anregungslicht 5 bewirkt in der Lichtleitfaser 8 bei der Wellenlänge λ_0 bzw. innerhalb eines schmalen Bereichs um die Wellenlänge λ_0 eine SBS-Streuung, so daß es nur um diese Wellenlänge λ_0 zu einem rückgestreuten Lichtanteil 9 des eingespeisten Lichts kommt.

[0020] In der Meßvorrichtungen 1 wird mit dem frequenzselektiven Detektor 10 aus dem rückgestreuten Lichtanteil 9 nur der modulierte Lichtanteil 4 gemessen, also der um die Wellenlänge λ₀ herum liegende Spektralanteil des optischen Signals 2. Die mit dem frequenzselektiven Detektor 10 gemessene Intensität I ist in Fig. 3b gezeigt.

[0021] Bei der Meßvorrichtung 20 kommt es aufgrund der SBS-Zeitkonstante auch nach Abschalten des Anregungslichts 5 zu einer SBS-Streuung bei der Wellenlänge λ₀ bzw. innerhalb eines schmalen Bereichs um die Wellenlänge λ₀ des Anregungslichts 5 herum. Am Detektor 10 wird nach Abklingen des rückgestreuten Lichtanteils des Anregungslichts 5 nur noch der innerhalb dieses Wellenlängenbereichs liegende Spekträlanteil des optischen Signals 2 gemessen, so daß sich ebenfalls die in Fig. 3b gezeigte Intensitätsverteilung ergibt.

[0022] Mit beiden Meßvorrichtungen 1 und 20 kann daher aus einem unbekannten optischen Signal der genau bei der Wellenlänge λ_0 des Anregungslichts 5 liegende Spektralanteil selektiv ausgesondert und gemessen werden, und zwar mit hoher Wellenlängenauflösung.

Patentansprüche

- 1. Verfahren zum selektiven Auskoppeln eines Spektralanteils aus einem optischen Signal (2), bei dem Anregungslicht (5) bestimmter Wellenlänge (λ_0) , vorzugsweise ein Laserstrahl, und das optische Signal (2) in eine Lichtleitfaser (8) eingekoppelt werden, wobei das Anregungslicht (5) eine solch hohe Intensität aufweist, daß innerhalb der Lichtleitfaser (8) bei der Wellenlänge (λ_0) des Anregungslichts (5) das Anregungslicht (5) und das optische Signal (2) selektiv rückgestreut werden.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der rückgestreute Lichtanteil (9) im Frequenzbereich gemessen wird.
- Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das in die Lichtleitfaser (8) einzukoppelnde optische Signal (2) moduliert und der rückgestreute Lichtanteil (9) mit einem frequenzselektiven Verstärker (10) gemessen wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der rückgestreute Lichtanteil (9) im

40

Zeitbereich gemessen wird.

- Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Messung kurz nach Abschalten des Anregungslichts (5) erfolgt.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der rückgestreute Lichtanteil (9) aus der Lichtleitfaser (8) für eine Weiterverarbeitung, insbesondere für eine Messung, ausgekoppelt wird.
- Vorrichtung (1; 20) zum Messen eines aus einem optischen Signal (2) selektiv ausgekoppelten Spektralanteils, insbesondere zum Durchführen des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

mit einer Lichtleitfaser (8), in die Anregungslicht (5) bestimmter Wellenlänge (λ_0), vorzugsweise ein Lasersfrahl, und das optische Signal (2) eingekoppelt werden, wobei das Anregungslicht (5) eine solch hohe Intensität aufweist, daß innerhalb der Lichtleitfaser (8) bei der Wellenlänge (λ_0) des Anregungslichts (5) das Anregungslicht (5) und das optische Signal (2) selektiv rückgestreut werden, und mit einem Detektor (10) für den rückgestreuten Lichtanteil (9).

- 8. Meßvorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch mindestens einen optischen Koppler oder Schalter (7) zum Auskoppeln des innerhalb der Lichtleitfaser (8) rückgestreuten Lichtanteils (9) und/oder zum Einspeisen des Anregungslichts (5) in die Lichtleitfaser (8) und/oder zum Einspeisen des optischen Signals (2) in die Lichtleitfaser (8).
- Meßvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Modulator (3) zum Modulieren des in die Lichtleitfaser (8) einzuspeisenden optischen Signals und ein Detektor (10), mit dem selektiv bei der Modulationsfrequenz gemessen wird, vorgesehen sind.
- Meßvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung, die das Anregungslicht (5) startet und beendet, wobei die Messung des auf den Detektor (10) fallenden rückgestreuten Lichtanteils (9) nach Abklingen des Anregungslichts (5) erfolgt.

10

15

20

25

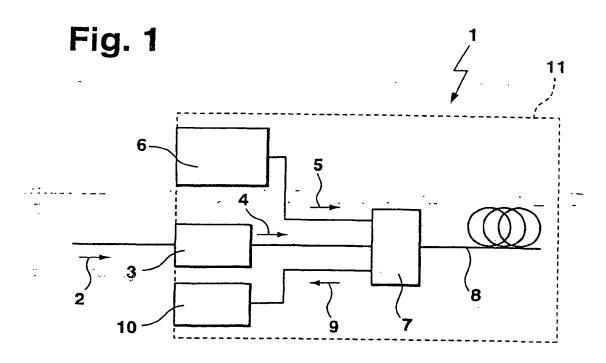
30

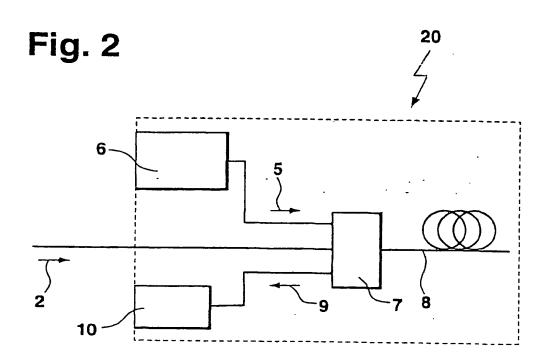
35

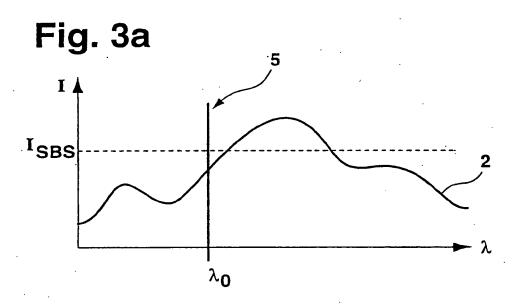
40

45

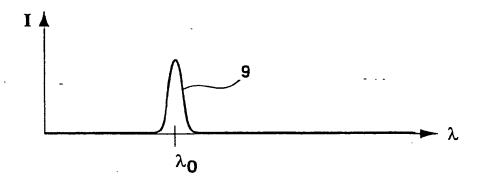
50













EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 00 12 2822

	EINSCHLÄGIGE		1	<u> </u>
ategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebliche	arts mit Angabe, soweit erforderlich, n Telle	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (InLCI.7)
	US 4 778 238 A (HICK 18. Oktober 1988 (19 * Spalte 8, Zeile 8 * Spalte 9, Zeile 1 * Abbildung 4 *	88-10-18) *	1-10	G01J3/44
	PATENT ABSTRACTS OF vol. 016, no. 378 (P 13. August 1992 (199 & JP 04 122835 A (TO 23. April 1992 (1992	-1402), 2-08-13) SHIBA CORP),	1,7	
	* Zusammenfassung *			
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CL7)
				GO1J GO1N
		,		
				en
Der vordir	egende Recherchenbericht wurde	file alla Patantanensiaha aveta		
	Incharchenort			
	EN HAAG	Abschlußdatum der Recherche	1	Průler
		1. Februar 2001		uin, J
: von be : von be andere : techno	EGORIE DER GENANNTEN DOKUMI sonderer Bedeutung allein betrachtet sonderer Bedeutung in Verbindung mit in Veröffentlichung derselben Kalegorie logischer Hintengrund shriftliche Offenbarung entillerature	E : äfteres Patentoloio, nach dem Anmelde einer D : in der Anmeldung L : aus anderen Gründ	rnent, das jedoch edatum veröffenti angeführtes Dokt den angeführtes i	icht worden ist ument Dokument

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 00 12 2822

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über de Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

01-02-2001

lm Recherchenbericht angeführtes Patenldokument				Mitglied(er) der Patentfamilie	r Datum der Veröffentlichung	
US 4778238	A	18-10-1988	AU	617887 B	05-12-199	
65 4770200			AU	4376889 A	08-02-199	
			ΑÚ	598474 B	28-06-199	
			AU	6148886 A	05-03-198	
			BR	8606790 A	13-10-198	
			CA	1258292 A	08-08-198	
			E P	0232319 A	19-08-198	
			ES	2001172 A	01-05-198	
•			JP	63500404 T	12-02-198	
			MX	169645 B	16-07-199	
			WO	8700935 A	12-02-198	
			US	4922481 A	01-05-199	
			US	4935918 A	19-06-199	
			ZA	8605135 A	25-03-198	
JP 04122835	A	23-04-1992	KEINE			

